

基于主成分分析和VU分解法的两步随机相移算法

张宇

Two-step random phase-shifting algorithm based on principal component analysis and VU decomposition method Zhang Yu

在线阅读 View online: https://doi.org/10.3788/IRLA20230596

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

基于主成分-层次分析的红外抗干扰评估方法研究

Research on infrared anti-jamming evaluation method based on principal component-analytic hierarchy process 红外与激光工程. 2021, 50(11): 20210060 https://doi.org/10.3788/IRLA20210060

电调谐波长移相干涉术

Wavelength phase shifting interferometry based on current modulation 红外与激光工程. 2018, 47(5): 506003 https://doi.org/10.3788/IRLA201847.0506003

时空自适应的分焦平面偏振视频PCA去噪

PCA-based spatial-temporal adaptive denoising of DoFP video for microgrid polarimeters 红外与激光工程. 2019, 48(10): 1026001 https://doi.org/10.3788/IRLA201948.1026001

任意正弦调制的正弦移相干涉波面测量方法

Sinusoidal phase-shifting interferometry with arbitrary sinusoidal modulation for wavefront measurement 红外与激光工程. 2019, 48(3): 317002 https://doi.org/10.3788/IRLA201948.0317002

综合相似性在红外目标隐身效果评估中的应用

Application of comprehensive similarity in the evaluation of infrared target stealth effect 红外与激光工程. 2020, 49(1): 0104004 https://doi.org/10.3788/IRLA202049.0104004

菲涅耳非相干相关全息相移技术

Fresnel incoherent correlation holography with phase-shifting technology 红外与激光工程. 2019, 48(8): 825001 https://doi.org/10.3788/IRLA201948.0825001

基于主成分分析和VU分解法的两步随机相移算法

张 宇1,2

(1. 东北电力大学 理学院, 吉林 吉林 132012;

2. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室, 吉林 长春 130022)

摘 要:为了平衡相位计算的精度和速度,大量的两步随机相移算法发展起来。提出了一种基于主成 分分析和 VU 分解法的快速、高精度两步随机相移算法。首先,采用两步主成分分析法对经过滤波的 两幅相移干涉图进行计算求出迭代初始相位;然后,利用没有滤波的两幅相移干涉图进行 VU 分解、迭 代求出最终相位。通过模拟和实验结果对比表明:与四种性能良好的两步随机相移算法相比,对于不 同的条纹类型、噪声、相移值及条纹数量,提出的算法综合性能最好,其精度最高,有效相移范围和有效 条纹数量范围最大,当干涉图像素数为 401 pixel ×401 pixel 时,提出的算法仅比格兰-施密特正交化法 和两步主成分分析法多花费 0.035 s。在理想情况下,提出的算法可以得到完全正确的结果。如果需要 得到较高精度,最好能够提前抑制噪声,同时设置相移值远离 0 和 π,条纹数量大于 2。主成分分析和 VU 分解法无需滤波,花费近似非迭代算法的时间获得迭代算法的精度,其打破了迭代算法花费时间 较多的限制,适合高精度光学在线检测,有广泛的发展前景。

关键词:测量; 干涉; 相移算法; 迭代算法; 主成分分析 中图分类号: O436 文献标志码: A **DOI**: 10.3788/IRLA20230596

0 引 言

随着光学制造技术的广泛发展,光学检测技术也 广泛发展起来。高精度光学元件及系统在航空、极紫 外光刻等领域的应用,使得光学检测技术面临了前所 未有的挑战。干涉测量作为高精度的检测手段,广泛 应用于各种光学元件及系统的测试,尤其是随着相移 干涉技术的发明,精度高、速度快成为干涉技术的代 名词^[1-2]。最开始的相移干涉技术是定步长的,虽然精 度较高,但是对干涉仪硬件和周围环境要求太高,相 位计算精度取决于相移精度。随机相移算法能够解 除对相移精度的限制,对其进行研究具有重要的 意义。

随机相移算法可以分为迭代算法和非迭代算法, 也可以分为两步算法和多步算法。由于相移干涉图 的光强表达式中未知数较多,一般情况下想要求解相 位至少需要三幅干涉图,因此发展了许多多步随机相 移算法,其中有两种算法比较经典,一种是 2004 年 Wang 等人提出的基于最小二乘法的先进迭代算法 (AIA), 它解决了帧-帧之间迭代和像素-像素之间迭代 的分离的限制, 极大地提高了精度^[3]。另一种是 2011-2017年, Vargas 等人提出的一系列基于主成分分析 法 (PCA) 的相移算法, 它将一组可能相关的变量转换 为一组不相关的变量值, 该算法是非迭代算法, 计算 速度快^[4-6]。多步算法虽然精度高, 但是图像采集时间 及计算时间长, 不适合光学加工过程中的在线检测。

为了减少图像采集时间及计算时间,发展了很多 经典的两步随机相移算法。2012年,Vargas等人提出 了格兰-施密特正交化法 (GS),该算法不需要相移估 计,速度快且易于运行^[7]。2014年,Luo提出采用菱形 对角线向量的正交性计算相位和相移的方法 (DDV)^[8]。 2015年,Niu提出一种计算相移干涉图内积的商从而 计算相移的算法 (QIP)^[9]。2018年,Cheng提出通过求 解四次多项式方程得到相移的方法 (QPE)^[10]。因 为 QIP 和 QPE 计算的是相移值的余弦,因此相移范 围被限制在 [0,π] 之间。2019年,Cheng 又提出了通

收稿日期:2023-10-23; 修订日期:2023-11-25

基金项目:吉林省科技发展计划项目 (20230101244JC)

作者简介:张宇,女,教授,博士,主要从事高精度光学检测方面的研究。

过搜索调制幅度的最小变化系数从而求得相移的方 法(CVM)^[11]。上面的算法有一个共同的特点,它们在 计算相位之前需要采用滤波算法将背景光强滤掉。 然而,滤波算法除了滤除背景光强,还可能引入滤波 误差,会影响相位计算精度。

为了避免上述情况,很多非滤波的两步随机相移 算法发展起来,也可以分为两大类别,一种是李萨如 椭圆拟合法。1992年, Farrell采用了李萨如椭圆拟合 法(LEF)计算了待测相位^[12]。2019年,笔者将GS、PCA 和 LEF 进行了结合, 精度较前面的滤波两步随机相移 算法有较大提升,但是 LEF 花费的时间相对较长^[13-14]。 另一种是最小二乘法。2019年,笔者将干涉图的和差 欧式矩阵范数 (EMNSD) 计算出来的相位作为初值, 采用快速最小二乘法 (FLSA) 计算出来精确的相位, 花费时间较少[15]。2018年,笔者还将LEF和最小二 乘法组合成了一种新的算法, LEF 计算出来的相位作 为初值,采用最小二乘法计算出了更精确的相位^[16]。 虽然 LEF 和最小二乘法都能够实现高精度的相位计 算,但是花费时间较多,对光学在线检测不利,因此设 计一个没有滤波的、简便的、快速的、高精度的两步 随机相移算法迫在眉睫。

针对上述要求,文中设计了一个基于 PCA 和 VU 分解法的两步随机相移算法,采用两步 PCA 计算出 来的相位作为迭代初值,扩展干涉图,构造扩展干涉 图矩阵,采用 VU 分解、迭代计算出精确的相位。无 论 PCA 还是 VU 分解都是简单的矩阵运算,花费时间 较少,而且没有滤波的干涉图参与到 VU 分解运算当 中,极大地提升了相位计算精度,该算法易于操作,花 费时间少,精度高,在高精度光学在线检测领域将有 广泛的应用前景。

1 基本原理

1.1 两步 PCA

一般的 PCA 需要三幅以上相移值等间隔分布于 [0.2π] 的干涉图, 对于两幅相移干涉图, 无法通过减去 多幅干涉图的平均值去除背景光强求出主成分,从而 求出待测相位。针对两幅相移干涉图,设计了一种两 步 PCA。

两幅相移干涉图的光强表达式可以写成:

$$I_{i,1} = a_i + b_i \cos(\varphi_i + \delta_1) =$$

$$a_i + b_i \cos\varphi_i \cos\delta_1 - b_i \sin\varphi_i \sin\delta_1 \qquad (1)$$

$$I_{i,2} = a_i + b_i \cos(\varphi_i + \delta_2) =$$

 $a_i + b_i \cos \varphi_i \cos \delta_2 - b_i \sin \varphi_i \sin \delta_2$ (2)

式中: a_i 为背景光强: b_i 为调制幅度: φ_i 为待测相位: $δ_1 和 \delta_2$ 为两幅干涉图的相移值; i为像素序号, i=1,2,…,M,M为干涉图的像素总数。

采用高通滤波器去除背景光强,并且令 $\delta_1=0$, δ₂=δ简化光强表达式,滤波后的干涉图光强表达 式为:

$$\tilde{I}_{i,1} = b_i \cos \varphi_i \tag{3}$$

$$\tilde{I}_{i,2} = b_i \cos \varphi_i \cos \delta - b_i \sin \varphi_i \sin \delta \tag{4}$$

采用滤波后的两幅干涉图构造矩阵Q:

$$Q = \begin{bmatrix} \tilde{I}_{1,1} & \tilde{I}_{2,1} & \cdots & \tilde{I}_{M,1} \\ \tilde{I}_{1,2} & \tilde{I}_{2,2} & \cdots & \tilde{I}_{M,2} \end{bmatrix}$$
(5)

两个滤波干涉图光强值的协方差矩阵为:

01

$$C = QQ^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{M} \tilde{I}_{i,1}^{2} & \sum_{i=1}^{M} \tilde{I}_{i,1} \cdot \tilde{I}_{i,2} \\ \sum_{i=1}^{M} \tilde{I}_{i,1} \cdot \tilde{I}_{i,2} & \sum_{i=1}^{M} \tilde{I}_{i,2}^{2} \end{bmatrix}$$
(6)

将协方差矩阵对角化,得到:

$$D = HCH^{\mathrm{T}} \tag{7}$$

式中:
$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -C_{1,2}/C_{1,1} & 1 \end{bmatrix}$$
。
主成分可以利用公式 (8) 计算:

1

$$y = HQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -C_{1,2}/C_{1,1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_{i,1} \\ \tilde{I}_{i,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{I}_{i,1} \\ \tilde{I}_{i,2} - C_{1,2}/C_{1,1}\tilde{I}_{i,1} \end{bmatrix}$$
(8)

$$C_{1,2} \bigg| C_{1,1} = \frac{\sum_{i=1}^{M} b^2 cos^2 \varphi_i \cos \delta}{\sum_{i=1}^{M} b^2 cos^2 \varphi_i} = \cos \delta$$
(9)

将公式 (9) 代入公式 (8) 得到:

$$y_{i,1} = b_i \cos \varphi_i \tag{10}$$

$$y_{i,2} = -b_i \sin \varphi_i \sin \delta \tag{11}$$

为了最终求得待测相位,对公式(10)和公式(11) 进行归一化:

(20)

$$\tilde{y}_{i,1} = \tilde{y}_{i,1} / ||y_1|| = \frac{b_i \cos \varphi_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^M b_i^2 \cos^2 \varphi_i}}$$
(12)

$$\tilde{y}_{i,2} = \tilde{y}_{i,2} / ||y_2|| = \frac{b_i \sin \varphi_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{M} b^2_i \sin^2 \varphi_i}}$$
(13)

当干涉图中的条纹数量大于 1, 意味着相位分布 超过一个相位周期, 因此有如下近似:

$$\sum_{i=1}^{M} b^2{}_i \cos^2 \varphi_i - \sum_{i=1}^{M} b^2{}_i \sin^2 \varphi_i =$$
$$\sum_{i=1}^{M} b^2{}_i \cos 2\varphi_i \approx 0$$
(14)

然后,

$$\sum_{i=1}^{M} b^2 i \sin^2 \varphi_i \approx \sum_{i=1}^{M} b^2 i \cos^2 \varphi_i$$
(15)

最终,待测相位通过反正切函数计算出来。

$$\varphi_i = \arctan^{-1}(\tilde{y}_{i,2}/\tilde{y}_{i,1}) \tag{16}$$

1.2 VU 分解法

上面的两步 PCA 非常简便,可以很快得到待测 相位值,但是滤波带来的误差会影响待测相位的计算 精度,因此下面以两步 PCA 计算的相位作为迭代初 始相位值,设计无须滤波的 VU 分解法进一步提高相 位求解精度。

笔者将两幅相移干涉图的光强用一个表达式来 表示:

$$I_{i,j} = a_i + b_i \cos(\varphi_i + \delta_j) =$$

 $a_i + b_i \cos \varphi_i \cos \delta_j - b_i \sin \varphi_i \sin \delta_j \tag{17}$

式中: *j*为干涉图序号, *j* = 1,2,…,*N*,*N*为干涉图的总数, 文中*N* = 2。

采用两幅干涉图的光强构造一个矩阵:

$$I = VU^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} a & c & -s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^{\mathrm{T}} \\ u^{\mathrm{T}} \\ v^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$$
(18)

式中: $V = (a \ c \ -s); U = (1 \ u \ v); a = \{a_i\};$ $c = \{b_i \cos \varphi_i\}; s = \{b_i \sin \varphi_i\}; u = \{\cos \delta_j\}; v = \{\sin \delta_j\}_{\circ}$

假如已知相移值 δ_j ,可以通过下式求出矩阵V,从 而求出待测相位:

$$V = IU \left(U^{\mathrm{T}} U \right)^{-1} \tag{19}$$

然而, $U^{T}U$ 只有当N ≥ 3时才可逆, N = 2时有奇

异矩阵,因此两幅干涉图无法进行 VU 分解,下面采 用扩展干涉图的方法克服矩阵的奇异性。

$$G_{i,1} = a_{i,1}$$

$$G_{i,2} = a_{i,2}$$

$$G_{i,3} = a_{i,1} + b_i \cos \varphi_i \cos \delta_1 - b_i \sin \varphi_i \sin \delta_1$$

$$G_{i,4} = a_{i,2} + b_i \cos \varphi_i \cos \delta_2 - b_i \sin \varphi_i \sin \delta_2$$

式中: *G*_{*i*,1}和*G*_{*i*,2}来自于采集的两幅干涉图光强*G*_{*i*,3}和 *G*_{*i*,4}。具体地来说,就是将采集到的两幅干涉图进行 低通滤波,得到两幅干涉图的背景光强,作为*G*_{*i*,1}和 *G*_{*i*,2},由滤波得到的背景光强和两幅干涉图光强共同 构成矩阵*G*,下面将矩阵进行重写:

$$G = VU^{\mathrm{T}} = (a_{1} \quad a_{2} \quad c \quad -s) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cos \delta_{1} & \cos \delta_{2} \\ 0 & 0 & \sin \delta_{1} & \sin \delta_{2} \end{pmatrix}$$
(21)

 $a_1 = \{a_{i,1}\}; a_2 = \{a_{i,2}\}; c = \{b_i \cos \varphi_i\}; s = \{b_i \sin \varphi_i\}_\circ$

注意上面的讨论中,假设两幅干涉图的背景光强 不同, $a_{i,1} \neq a_{i,2}$,在实际实验中,对于不同的干涉图和 不同的像素,背景光强都是不同的,如此设计算法可 以提高相位计算精度。而在 VU 分解法中,设计调制 幅度 b_i 只和像素位置有关,与干涉图序号无关,主要 是方便相位计算。另外, b_i 既可以放在矩阵V中,也可 以放在矩阵U中,所在位置并不影响 VU 分解。

经过干涉图扩展后,U^TU不再是奇异矩阵,能够 求解逆矩阵。

假设已知矩阵U,通过矩阵运算可以求出矩阵V: $V = GUB^{-1}$ (22) 式中: $B = U^{T}U$ 。

同理,如果已知矩阵V,也可以很容易计算出来 矩阵U:

$$U^{\mathrm{T}} = A^{-1} V^{\mathrm{T}} G \tag{23}$$

式中: $A = V^{\mathrm{T}}V_{\circ}$

下面介绍一下 VU 分解法求解相位的具体流程:

1) 先采用低通滤波法求出两幅干涉图的背景光强, 然后构造矩阵G;

2) 利用两步 PCA 计算出来的相位值作为迭代初值, 得到初始化矩阵 V₀;

3) 求出矩阵 $A_0 = V_0^T V_0$, 然后求出 $U_0^T = A_0^{-1} V_0^T G$;

4) 利用 U_0 求出 $B_0 = U_0^T U_0$, 然后求出 $V_1 = G U_0 B_0^{-1}$;

5) 根 据 V_1 求 出 第 一 次 迭 代 的 相 位 值 $\tilde{\varphi}_1$ = arctan⁻¹ ($-V_{1(-4)}/V_{1(-3)}$);

6) 令 $V_{1(:,3)} = \cos \tilde{\varphi}_1$, $V_{1(:,4)} = -\sin(\tilde{\varphi}_1)$, 更新矩阵 V_1 ;

7) 依次类推, 不断迭代, $A_{k-1} = V_{k-1}^{T} V_{k-1}$, $U_{k-1}^{T} = A_{k-1}^{-1} V_{k-1}^{T} G$, $B_{k-1} = U_{k-1}^{T} U_{k-1}$, $V_{k} = G U_{k-1} B_{k-1}^{-1}$, 直到 满足收敛条件 $E_{k} = \sqrt{\sum_{i=1}^{M} (\tilde{\phi}_{i,k} - \tilde{\phi}_{i,k-1})^{2} / M} < \xi$, 求出最 终相位为 $\tilde{\varphi}_{k} = \arctan^{-1} (-V_{k(:,4)} / V_{k(:,3)})$ 。 k为迭代次数, $k = 1, 2, \cdots$ 。

在步骤 4) 中, 调制幅度 b_i将存在于矩阵 V中, 而 在步骤 6) 中, 当完成矩阵 V更新后, 调制幅度 b_i将存 在于矩阵 U中, 随着迭代过程的进行, b_i在矩阵 V和 U中轮换, 正是由于矩阵 V的不断更新和 b_i在矩阵 V和 U中的不断轮换, 迭代才能向正确方向收敛。

2 模 拟

选择了两步随机相移算法中性能良好的 GS^[14]、 CVM^[18]及 EMNSD&FLSA^[22]与文中求取迭代初值的 两步 PCA(PCA2)及设计的基于主成分分析和 VU 分 解法的两步相移算法 (PCA&VU) 进行对比,文中将模 拟对比不同类型条纹、不同信噪比的噪声、不同相移 值、不同条纹数量等对不同算法的影响,并对比各种 算法的计算时间,文中计算机的 CPU 为 Intel(R) Core (TM) i5-8265 U, 内存为 8 GB。

首先,模拟了圆条纹和不规则条纹干涉图,相位表 达式分别为 $\varphi = 5\pi (x^2 + y^2)$ 和 $\varphi = 4\pi (x^2 + y^2 + x^3 + y^3) + 4 \begin{bmatrix} 3(1-x)^2 e^{-x^2 - (y+1)^2} - 10(\frac{1}{5}x - x^3 - y^5)e^{-x^2 - y^2} \\ -\frac{1}{3}e^{-(x+1)^2 - y^2} \end{bmatrix}$,理论相

位分布图如图 1(a) 和 (b) 所示。实际情况中, 无论 是背景光强还是调制幅度都随着干涉图序号和像 素序号变化, 为了使得模拟更接近于实际情况, 设 计两幅干涉图的背景光强表达式为*a_i(x,y) = R_a* exp [-0.02(*x*² + *y*²)], 调制幅度表达式为*b_i(x,y) = R_b* exp [-0.02(*x*² + *y*²)], 淇中两幅干涉图的*R_a*分别为 1和 0.95, 两幅干涉图的*R_b*分别为 0.95 和 0.9。在干涉图 中加入信噪比为 20 dB 的噪声, 两幅相移干涉图相移 值设为 1 rad, 干涉图像素数为 401 pixel×401 pixel, 圆 条纹和不规则条纹干涉图如图 1(c) 和 (d) 所示。文 中 GS、CVM 和 PCA2 采用高斯高通滤波去除背景光 强, 去除背景光强的干涉图如图 1(e) 和 (f) 所示, 由此 可以看出, 滤波仅仅去除了背景光强, 并没有去除 噪声。



图 1 模拟相位分布图、干涉图和高斯高通滤波后干涉图。(a)、(b) 圆条纹和不规则条纹对应的理论相位分布图;(c)、(d) 圆条纹和不规则条纹干 涉图;(e)、(f) 高斯高通滤波后的圆条纹和不规则条纹干涉图

Fig.1 Simulated phase distributions, interferograms and interferograms after Gaussian high-pass filtering. (a), (b) Theoretical phase distributions corresponding to the circular and complex fringes; (c), (d) Interferograms with circular and complex fringes; (e), (f) Interferograms with circular and complex fringes after Gaussian high-pass filtering

采用GS、CVM、EMNSD&FLSA及PCA2和文中 设计的PCA&VU计算的圆条纹和不规则条纹的相位 误差图如图2所示。图3采用柱形图比较了不同相 移算法的相位误差RMS值。可以看出,对于圆条纹 和不规则条纹,结论是一样的。GS和PCA2精度一 致。CVM算法精度是五种算法中精度最低的,因为 背景光强、调制幅度误差及噪声都会影响相移值的寻 找。EMNSD&FLSA和PCA&VU精度比较高,主要 有两个原因:一是两种算法都没有采用滤波算法去除 背景光强。虽然PCA&VU利用滤波的干涉图计算出 来的相位作为迭代初值,但是最终相位是利用VU分 解法采用没有滤波的干涉图直接计算出来的;另一个 原因是两种算法都是迭代算法。虽然EMNSD& FLSA和PCA&VU都是迭代算法,但是也有精度高低 之分,文中设计的PCA&VU算法精度比EMNSD&

FLSA更高,因为 VU 分解法考虑了两幅相移干涉图的背景光强不一致问题。

除了算法的精度,计算时间也是考查算法性能的 重要因素之一。笔者对五种算法的计算时间在表 1 中进行了对比,可以看出 GS 和 PCA2 花费的时间最 少,因为这两种算法没有迭代,算法简便。而 CVM 虽 然没迭代,但是搜索相移值的过程花费时间较多,因 此花费的时间最多。EMNSD&FLSA 虽然是迭代算 法,但由于选取部分数据点进行迭代计算,花费的时 间也不算过多。PCA&VU 中 PCA 花费时间较少, VU 分解法的迭代计算花费了相对较多的时间,总时 间虽然比 GS 和 PCA2 多,但是还不足 EMNSD&FLSA 一半时间,作为一个精度较高的迭代算法,401 pixel× 401 pixel 花费的时间还不足 0.05 s,可以作为高精度 的在线检测算法。





Fig.2 Phase error distributions of different phase-shifting algorithms. (a)-(e) Phase error distributions of circular fringes; (f)-(j) Phase error distributions of irregular fringes





表1 模拟计算时间

Tab.1 Computational time in the simulation

PSA	GS	CVM	EMNSD&FLSA	PCA2	PCA&VU	
Time/s	0.011	2.328	0.119	0.011	PCA	0.011
					VU	0.035
					Total	0.046

前面对五种算法的对比主要考虑了不理想的背 景光强、调制幅度及噪声等因素,确切地说考查的是 不同算法对不理想的背景光强、调制幅度及噪声的敏 感程度或抑制能力。为了单纯地判断五种算法自身 的精度,采用理想的背景光强、调制幅度模拟了两幅 圆条纹和不规则条纹相移干涉图,并且没有在干涉图 中加入噪声,最终相位误差 RMS 值对比结果如图 4 所示。可以看出, EMNSD&FLSA 和 PCA&VU 没有 相位误差,而GS、CVM和PCA2对应的相位误差 RMS 值虽然远小于非理想情况, 但是仍然存在, 这些 误差来自于滤波误差和算法本身的误差。高斯滤波 精度较高,但是任何滤波算法都有误差,因此需要滤 除背景的相移算法都很难实现高精度的相位计算。 另外, CVM 精度略高于 GS、PCA2, 而在前面的非理 想情况下, CVM 精度低于 GS、PCA2, 说明了 CVM 对 背景光强、调制幅度、噪声等误差的抑制能力相对较 差,而算法自身精度却比较高。



图4 理想情况下,针对不同类型条纹,不同相移算法的相位误差 RMS 值

Fig.4 Phase errors RMS of different phase-shifting algorithms with different types of fringes in the ideal case

为了分析不同的噪声对五种算法的影响,在圆条 纹的干涉图中分别添加了 20 dB、30 dB、40 dB及 50 dB 的噪声,结果如图 5 所示。五种算法在任何噪 声下都是有效的,无论对于哪种算法,都是噪声越大, 相位误差越大。当噪声信噪比大于 40 dB 时, 相位误 差变化较小。对于任何信噪比的噪声,都是 PCA& VU相位误差最小,其次是 EMNSD&FLSA, 第三是 GS和PCA2,误差最大的是CVM。另外,当噪声信噪 比为 20 dB 时, 五种算法的相位误差相差不多。随着 信噪比的增大,相位误差的差别越来越大,尤其当噪 声大于 40 dB 时, PCA&VU 和 EMNSD&FLSA 的优势 更加明显,主要原因是它们没有滤波过程,在完美条 件下,理论上可以得到完全正确的相位,因此噪声越

小,精度就会有显著提高,而其他算法除了算法自身 的误差外,还有滤波误差存在,无论噪声多么小,都会 存在一定的相位误差。



图 5 针对圆条纹不同相移算法在不同噪声条件下的相位误差 RMS 值

Fig.5 Phase errors RMS of different phase-shifting algorithms corresponding to the circular fringes with different levels of noise

为了考查不同相移值对五种算法的影响和不同 算法的有效相移范围,在非理想的背景光强、调制幅 度以及 20 dB 噪声的条件下,模拟了相移范围为 0.1~3.1 rad 的干涉图, 五种算法的计算结果如图 6 所 示。对所有算法都有相同的结论:相移值越接近 π/2, 相位误差越小,越接近于0和π,相位误差越大。因 此,如果能够设置相移值,尽量设置其接近 π/2,远离 0 和 π。对于任意相移值, PCA&VU 和 EMNSD& FLSA 的精度始终高于 GS、CVM 及 PCA2,并且 PCA& VU的精度也始终略高于 EMNSD&FLSA。在上述条 件下, PCA&VU和 EMNSD&FLSA 的有效相移范围 为 0.5~2.7 rad, 其他三种算法的有效相移范围为



- 图 6 针对圆条纹不同相移算法在不同相移值和 20 dB 噪声条件下的 相位误差 RMS 值
- Fig.6 Phase errors RMS of different phase-shifting algorithms corresponding to the circular fringes with different phase shifts and 20 dB of noise

第2期

0.5~2.6 rad。噪声的存在影响了相移算法的有效相移 范围,但是优秀的算法能够尽量抑制噪声的影响。

最后,对不同条纹数量进行了模拟,设置条纹数 量为 0.6~5, 结果如图 7 所示。可以看出, GS、CVM 及 PCA2 在条纹数量小于 3 时,相位误差不稳定,而 在条纹数量大于3时,相位误差趋于稳定,尤其当条 纹数量大于4时,相位误差几乎不变。对于 EMNSD& FLSA 和 PCA&VU 来说, 当条纹数量大于1.4 时, 相位 误差几乎不变。从分析结果可以看出, EMNSD&FLSA 的有效条纹范围最大,为0.6~5.0.其次是 PCA&VU, 范围为 1.0~5, 最后是 GS、CVM 和 PCA2, 范围为 1.2~5.0。由于 EMNSD&FLSA 没有滤波, 而且在计算 过程中没有近似,因此有效条纹范围最大。PCA& VU在计算相位初值时有近似,因此有效条纹范围受 到影响, GS、CVM和 PCA2的有效条纹范围最小是 受到滤波算法及算法近似的影响。对于任意条纹数 量,EMNSD&FLSA 和 PCA&VU 相位误差都比其他 三种算法小。值得注意的是,相移算法在条纹数量较 大的时候都是适用的,因此5不是最大的条纹数量。



图 7 针对圆条纹不同相移算法在不同条纹数量和 20 dB 噪声条件下 的相位误差 RMS 值

Fig.7 Phase errors RMS of different phase-shifting algorithms corresponding to the circular fringes with different fringe numbers and 20 dB of noise

经过上面的模拟分析,可以看出,PCA&VU和 EMNSD&FLSA无论是对于圆条纹还是不规则条纹, 无论是在有噪声的环境下,还是理想情况下,精度都 是比较高的。在低噪声条件下,PCA&VU和EMNSD& FLSA性能更加优越,因此在实验过程中,可以采用多 次测试干涉图取平均等方法尽量消除噪声,然后再利 用 PCA&VU和EMNSD&FLSA计算相位。在不同的 相移下,PCA&VU和EMNSD&FLSA有效相移范围 更大,精度也更高,在相移值接近π/2时,精度达到最 高,实验过程中,可以设置相移接近 π/2,远离 0 和 π。 在不同的条纹数量下, PCA&VU和 EMNSD&FLSA 有效条纹范围更大,尤其是 EMNSD&FLSA 在条纹数 量低于 1 时,依然有效,随着条纹数量的增加, PCA& VU和 EMNSD&FLSA 精度很快稳定,当条纹数量大 于 1.4 时,精度几乎对条纹数量不敏感,实验过程中, 可以调整条纹数量大于 2,将得到稳定的相位计算精 度。在上面的所有模拟中, PCA&VU 的相位计算精 度都比 EMNSD&FLSA 略高,不仅如此,其计算时间 也低于 EMNSD&FLSA。综上所述, PCA&VU 是一种 在各种情况下,都能实现高精度、快速、稳定的相位 计算的两步随机相移算法,适合高精度光学在线 检测。

3 实 验

为了进一步分析和对比上述五种相移算法,采用 双模快照干涉仪采集了四幅相移值分别为 0、π/2、 π和3π/2 的干涉图,干涉图像素数为301 pixel×301 pixel。 如图 8 所示,双模快照干涉仪采用的是偏振相机,相 移误差比较小,可以利用标准四步相移算法计算出来 的相位值作为参考相位值,其他相移算法计算出来的 相位与参考相位之差定义为相位偏差。为了验证上 面的模拟分析结果,同样采集了两组干涉图,分别是 圆条纹和不规则条纹的。图 9(a)和 (b)分别为圆条纹 和不规则条纹对应的参考相位图,图 9(c)和 (d)分别 为采集的圆条纹和不规则条纹干涉图,经过高斯滤波 后,干涉图如图 9(e)和 (f)所示。采用五种相移算法 分别计算相位,将计算出来的相位分布与图 9 的参考



图 8 双模快照干涉仪的实验装置图 Fig.8 Experimental layout of dual-mode snapshot interferometry

相位分布作差作为相位偏差分布,结果如图 10 所示。图 (a)~(e)为圆条纹的相位偏差分布图,图 (f)~(j)为不规则条纹的相位偏差分布图。可以看出,无论是圆条纹还是不规则条纹,EMNSD&FLSA 和 PCA& VU的相位偏差 RMS 值都比 GS、CVM 和 PCA2 小,GS 和 PCA2 相位偏差 RMS 值一致,PCA&VU 相位偏差 RMS 值比 EMNSD&FLSA 略低。上面实验结果与模拟结果一致,但是实验结果有一点和模拟结果不同,对于圆条纹来说,CVM 的相位偏差 RMS 值低于 GS和PCA2,对于不规则条纹来说,结果恰好相反,而 模拟结果中,无论是对于圆条纹还是不规则条纹, CVM的相位计算精度都低于GS和PCA2,CVM依赖 于相移值的计算精度,从而导致其计算精度的不稳 定。单纯就相位计算精度而言,文中提出的PCA&VU 和EMNSD&FLSA相差不多,但是对于高精度光学检 测而言,精度的小幅度提高也是有意义的。另外,笔 者也对实验数据的处理时间进行了评估,如表2所 示,实验干涉图的像素比模拟干涉图少,因此五种算



图 9 实验相位分布图、相移干涉图和高斯高通滤波后干涉图。(a)、(b) 圆条纹和不规则条纹对应的参考相位分布图;(c)、(d) 圆条纹和不规则条纹干涉图;(e)、(f) 高斯高通滤波后圆条纹和不规则条纹干涉图

Fig.9 Experimental phase distributions, phase-shifting interferograms and interferograms after Gaussian high-pass filtering. (a), (b) Theoretical phase distributions corresponding to the circular and irregular fringes; (c), (d) Interferograms with circular and irregular fringes; (e), (f) Interferograms with circular and irregular fringes after Gaussian high-pass filtering



图 10 不同相移算法的实验相位偏差分布图。(a)~(e) 圆条纹的相位偏差分布图; (f)~(j) 不规则条纹的相位偏差分布图

Fig.10 Experimental phase deviation distributions of different phase-shifting algorithms. (a)-(e) Phase deviation distributions of circular fringes; (f)-(j) Phase deviation distributions of irregular fringes

法花费的时间更少。其他结论和模拟结果一样,文中 提出的 PCA&VU 虽然是迭代算法,但是花费的时间 却很少,针对 PCA&VU 高精度、少时间的特点,适合 于高精度光学在线检测。

表 2 实验计算时间

Tab.2 Computational time in the experiment

PSA	GS	CVM	EMNSD&FLSA	PCA2	PCA&VU	
Time/s	0.006	0.546	0.096	0.006	PCA	0.006
					VU	0.025
					Total	0.031

4 结 论

文中提出了一种基于主成分分析和 VU 分解法 的两步随机相移算法,该算法先采用两步主成分分析 法求出初始相位,然后利用没有滤波的两幅原始相移 干涉图,通过 VU 分解法进行更高精度的相位计算。 通过模拟和实验数据,对传统的、性能良好的GS、 CVM、EMNSD&FLSA 和文中求相位初值的 PCA2 及 提出的 PCA&VU 算法进行对比,分析结果显示,对于 不同的条纹类型、噪声、相移值及条纹数量,五种算 法中 PCA&VU 精度都是最高的, 而且有效相移范围 和有效条纹数量范围都比 GS、CVM 和 PCA2 大, 而 花费时间虽然比 GS 和 PCA2 多, 但是却小于 0.05 s, 比同为非滤波的两步随机相移算法 EMNSD&FLSA 还少。PCA&VU在噪声越小的情况下,优越性体现 的越明显,尤其在理想情况下,能够计算出完全正确 的相位,意味着该算法没有固有误差。因此,经过综 合对比, PCA&VU性能最好。对于 PCA&VU来说, 相移值越接近 π/2,相位误差越小,越接近 0 和 π,相位 误差越大,另外,当条纹数量大于2时,PCA&VU可 以得到稳定的相位计算精度。因此,如果需要高的相 位计算精度,最好能够提前抑制噪声,同时设置相移 值远离0和π,条纹数量大于2。

参考文献:

- Zhang Yu, Jin Chunshui, Ma Dongmei, et al. Key technology for fiber phase-shifting point diffraction interferometer [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(1): 254-259. (in Chinese)
- [2] Tian Chao, Liu Shengchun. Two-frame phase-shifting

interferometry for testing optical surfaces [J]. *Optics Express*, 2016, 24(16): 18695-18708.

- [3] Wang Zhaoyang, Han Bongtae. Advanced iterative algorithm for phase extraction of randomly phase-shifted interferograms [J].
 Optics Letters, 2004, 29(14): 1671-1673.
- [4] Vargas J, Quiroga J A, Belenguer T. Phase-shifting interferometry based on principal component analysis [J]. *Optics Letters*, 2011, 36(8): 1326-1328.
- [5] Deng Jian, Wang Kai, Wu Dan, et al. Advanced principal component analysis method for phase reconstruction [J]. *Optics Express*, 2015, 23(9): 12222-12231.
- [6] Yatabe K, Ishikawa K, Oikawa Y. Simple, flexible, and accurate phase retrieval method for generalized phase-shifting interferometry [J]. *Journal of the Optical Society of America A*, 2017, 34(1): 87-96.
- [7] Vargas J, Quiroga J A, Sorzano C O S, et al. Two-step demodulation based on the Gram-Schmidt orthonormalization method [J]. *Optics Letters*, 2012, 37(3): 443-445.
- [8] Luo Chunshu, Zhong Liyun, Sun Peng, et al. Two-step demodulation algorithm based on the orthogonality of diamond diagonal vectors [J]. *Applied Physics B*, 2015, 119: 387-391.
- [9] Niu Wenhu, Zhong Liqun, Sun Peng, et al. Two-step phase retrieval algorithm based on the quotient of inner products of phase-shifting interferograms [J]. *Journal of Optics*, 2015, 17: 085703.
- [10] Cheng Zhongtao, Liu Dong. Fast and accurate wavefront reconstruction in two-frame phase-shifting interferometry with unknown phase step [J]. *Optics Letters*, 2018, 43(13): 3033-3036.
- [11] Cheng Zhongtao, Liu Dong, Zhang Lei. Random two-frame phase-shifting interferometry via minimization of coefficient of variation [J]. *Applied Physics Letters*, 2019, 115: 121107.
- [12] Farrell C T, Player M A. Phase step measurement and variable step algorithms in phase-shifting interferometry [J]. *Measurement Science and Technology*, 1992, 3: 953-958.
- [13] Zhang Yu, Tian Xiaobo, Liang Rongguang. Two-step random phase retrieval approach based on Gram-Schmidt orthonormalization and Lissajous ellipse fitting method [J]. *Optics Express*, 2019, 27: 2575-2588.
- [14] Zhang Yu, Tian Xiaobo, Liang Rongguang. Accurate and fast two-step phase shifting algorithm based on principle component analysis and lissajous ellipse fitting with random phase shift and no pre-filtering [J]. *Optics Express*, 2019, 27(14): 20047-20063.
- [15] Zhang Yu. Random phase retrieval approach using Euclidean

matrix norm of sum and difference map and fast least-squares algorithm [J]. *Optics Communications*, 2020, 460: 125174.

[16] Zhang Yu, Tian Xiaobo, Liang Rongguang. Random two-step

phase shifting interferometry based on Lissajous ellipse fitting and least squares technologies [J]. *Optics Express*, 2018, 26(12): 15059-15072.

Two-step random phase-shifting algorithm based on principal component analysis and VU decomposition method

Zhang Yu^{1,2}

 College of Science, Northeast Electric Power University, Jilin 132012, China;
 State Key Laboratory of Applied Optics, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130022, China)

Abstract:

Objective The level of optical metrology determines the level of optical manufacturing technology, and the phase-shifting interferometry (PSI) as an easy, high-speed and accurate optical testing tool is usually used during or after optical fabrication. Both accuracy and efficiency are important to PSI. Outstanding phase-shifting algorithms (PSAs) can reduce the requirements for the interferometer hardware and environment, and further improve the accuracy and speed of PSI. Traditional PSAs with known phase shifts are easily affected by the miscalibration of piezo-transducer and environmental errors. In order to save time, many single-step PSAs were developed. Nevertheless, the sign of phase is difficult to judge by only one interferogram. In some high-precision events, accurate phase reconstruction is of interest. Hence, the multi-step PSAs with more than three interferograms were developed. However, it's difficult to reconstruct the phase with high accuracy and efficiency simultaneously. Comparatively, two-step random PSAs can avoid the effect of phase shift error, solve the sign ambiguity problem of the single-step PSAs, and balance the accuracy and speed. However, general two-step random PSAs need pre-filtering or use some complex methods to calculate background, these methods will cost more time. To balance the computational time and accuracy, a fast and high-precision two-step random phaseshifting algorithm based on principal component analysis and VU decomposition method is proposed in this paper.

Methods A two-step random phase-shifting algorithm based on principal component analysis and VU decomposition method is proposed in this paper. Firstly, two-step principal component analysis method is used to calculate the initial phase of iteration by two filtered phase-shifting interferograms, and then VU decomposition and iteration of two unfiltered phase-shifting interferograms are used to calculate the final phase. Finally, the proposed method is compared with four good two-step random phase-shifting algorithms for different fringe types, noise, phase shift values and fringe numbers to verify its superior performance in the computational time and accuracy.

Results and Discussions Compared with four good two-step random phase-shifting algorithms, the proposed method has the best comprehensive performance for different fringe types, noise, phase shift values and fringe numbers. The proposed method has the highest accuracy. Meanwhile, its effective phase shift range and fringe number range are the largest. When the size of interferograms is 401 pixel×401 pixel, the proposed method takes only 0.035 s more than Gram-Schmidt orthonormalization algorithm and two-step principal component analysis method. Under ideal conditions, the proposed method can get exactly correct result. If high precision is

required, it is best to suppress the noise in advance, while setting the phase shift value away from 0 and π , and the fringe number greater than 2.

Conclusions In order to balance the accuracy and speed of phase calculation, a fast and high-precision two-step random phase-shifting algorithm based on principal component analysis and VU decomposition method is proposed in this paper. The method is characterized by high accuracy, high speed and no filtering. It takes approximately the time of non-iterative algorithm to obtain the accuracy of iterative algorithm, and breaks the limit that iterative algorithm costs more time. It is suitable for high-precision optical in-situ measurement and has wide development future.

Key words: measurement; interferometry; phase-shifting algorithm; iterative algorithm; principal component analysis

Funding projects: Jilin Scientific and Technological Development Program (20230101244JC)